

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

วิชา 212-332 Microelectronic Circuits and Systems

210-432 Advanced Electronics

ประจำปีการศึกษา 2556

เวลา 9.00-12.00น.

ห้อง S101

ห้อง R200

คำสั่ง

1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 3 ข้อ ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
2. อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้
3. ห้ามน้ำเอกสารใดๆเข้าห้องสอบ
4. อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาได้ในการเขียนคำตอบ
5. ให้เขียนคำตอบในที่ว่างภายใต้ตัวข้อสอบฉบับนี้

Question No.	Points	Scores
1	35	
2	40	
3	25	
Total	100	

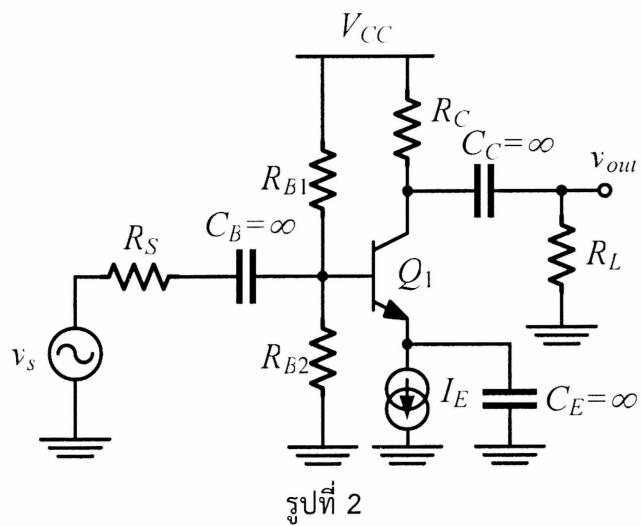
ผู้ออกข้อสอบ: นาย ภานุมาส คำสัตย์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. จากระบบทดลองร่วมในรูปที่ 2 ให้นักศึกษาอธิบายโดยมีการวิเคราะห์ประกอบ:

- (ก) ให้หา poles และ zeros ที่เกิดจาก  $C_{bc}$  (หรือ  $C_\mu$ ) ภายในตัวทรานซิสเตอร์
- (ข) ปัญหาของ  $C_{bc}$  (หรือ  $C_\mu$ ) ต่อประสิทธิภาพของวงจรคืออะไร เกิดขึ้นเพราะอะไร อย่างไร
- (ค) ให้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมา 2 วิธี พร้อมอธิบายหลักการและวิเคราะห์ว่าวิธีที่นำเสนอสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

แนวทาง: สามารถใช้ Miller theorem และ Miller approximation ช่วยได้ และสามารถละเลยตัวเก็บประจุอื่นๆ (ยกเว้น  $C_{bc}$ ) ภายใน BJT ได้



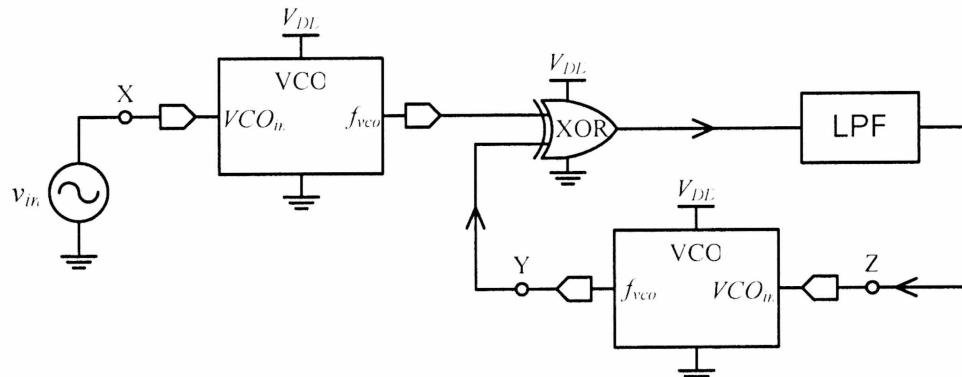
2.

(ก) ให้อธิบายประกอบการวิเคราะห์ว่า เพราะอะไรและอย่างไร วงจร two-stage operational amplifier (OpAmp) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีอัตราขยายสูงนั้น จำเป็นต้องมีการชดเชยโดยการต่อตัวเก็บประจุ  $C_c$  คร่อมระหว่างขาเบส และคอลเลคเตอร์ของทรานซิสเตอร์ในภาคขยายที่สองโดยที่  $C_c$  ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพ (stability) โดยให้ นศ. อธิบายเขียนโดยที่แนวคิดของ gain margin และ phase margin โดยอาศัย frequency response (Bode plots) ของ OpAmp

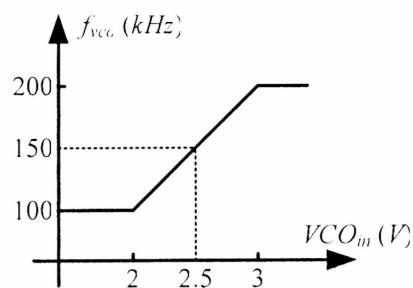
(ข) อธิบายและวิเคราะห์ถึงปัญหาของการใช้ตัวเก็บประจุ  $C_c$  ในข้อ (ก) และทั้งเสนอทางออกเพื่อปรับปรุงวงจรการชดเชยด้วย  $C_c$  นี้ โดยให้นศ. อธิบายเขียนโดยที่แนวคิดของ gain margin, phase margin ตำแหน่งของ poles และ zeros บน s plane ของ OpAmp

3. จากระบบ FM modulation/demodulation (โดยอาศัยหลักการ PLL) ในรูปที่ E1.1(ก) ถ้าระบบดังกล่าวใช้ VCO สองตัวซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการดังแสดงจากกราฟในรูปที่ E1.1(ข)

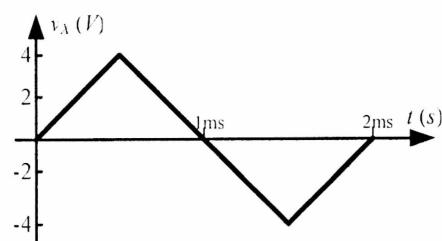
คำถาม: ถ้าสัญญาณข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบดังกล่าว ณ จุด X เป็นดังรูปที่ E1.1(ค) ให้วัดสัญญาณคร่าวๆ ที่จุด Y และ Z โดยไม่เน้นความแม่นยำแต่ต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นผลประกอบ (มีแต่คำตอบไม่ได้ค่าแน่น)



(ก)



(ข)



(ค)

รูปที่ E1.1 ประกอบคำถามการทดลอง E1